(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-7274

(P2001 - 7274A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.Cl.' H 0 1 L 23/50

23/12

識別記号

FI H01L 23/50 23/12 テーマコート*(参考) R 5 F 0 6 7

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平11-171748

(22)出願日

平成11年6月18日(1999.6.18)

(71)出頭人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 佐々木 将人

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74)代理人 100111659

弁理士 金山 聡

Fターム(参考) 5F067 AA01 AB04 BA03 BA09 BB10

BC02 BC09 DA17 DC11 DC12

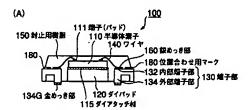
DC13 DC17 DE01

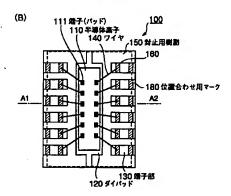
(54) 【発明の名称】 樹脂封止型半導体装置とそれに用いられる回路部材および回路部材の製造方法

(57)【要約】

【課題】 高集積化、小型化が可能であり回路基板への 実装時の位置合わせが容易な樹脂封止型半導体装置とそ れに用いられる回路部材等を提供する。

【解決手段】 本発明の樹脂封止型半導体装置100 は、半導体素子の端子と電気的に結線するための内部端子部132と、外部回路への接続のための外部端子部134とがその表裏に相対するように一体的に設けられた複数個の端子部を、内部端子部同士と外部端子部同士が略同一平面内にあって配列するように、それぞれ互いに電気的に独立して配置し、且つ端子部の内部端子部と半導体素子の端子111とを電気的に接続し、端子部の一部を外部に露出して樹脂封止した半導体装置において、外部端子部と表裏の関係で相対する内部端子部表面の、樹脂封止される領域の外側の露出部に、位置合わせ用マーク180がめっき法にて形成されていることを特徴とする。このような半導体装置に用いる回路部材は通常のリードフレームと同様な方法で製造することができる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体素子の端子と電気的に結線するための内部端子部と、外部回路への接続のための外部端子部とがその表裏に相対するように一体的に設けられた複数個の端子部を、内部端子部同士と外部端子部同士が略同一平面内にあって配列するように、それぞれ互いに電気的に独立して配置し、且つ端子部の内部端子部と半導体素子の端子とを電気的に接続し、端子部の一部を外部に露出して樹脂封止した半導体装置において、外部端子部と表裏の関係で相対する内部端子部表面の、樹脂封止 10される領域の外側の露出部に、位置合わせ用マークがめっき法にて形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置。

【請求項2】 半導体素子が、端子部とは電気的に独立 したダイパッド上に搭載されていることを特徴とする請 求項1記載の樹脂封止型半導体装置。

【請求項3】 半導体素子が、複数の端子部から半導体 装置の内側に伸びたリード上に搭載されていることを特 徴とする請求項1記載の樹脂封止型半導体装置。

【請求項4】 位置合わせ用マークが少なくとも半導体素子の一側に配列した端子部の封止樹脂から露出した部分に一直線状になるように形成されていることを特徴とする請求項1から請求項3に記載の半導体装置。

【請求項5】 エッチングにより外形加工された、半導体素子の端子と電気的に結線するための内部端子部と、外部回路への接続のための外部端子部とが、その表裏に相対するように一体的に設けられた端子部を、略一平面内に複数個、それぞれ互いに独立して配置し、各端子部が接続リードを介して、全体を保持する外枠部に一体に連結している回路部材において、外部端子部と表裏の関係で相対する端子部表面の、樹脂封止される領域の外側に、位置合わせ用マークがめっき法にて形成されていることを特徴とする回路部材。

【請求項6】 回路部材が半導体素子搭載用のダイパッドを有し、かつダイパッドが、吊りバーを介して、全体を保持する外枠部に一体に連結していることを特徴とする請求項5記載の回路部材。

【請求項7】 回路部材がダイバッドを有さず、かつ複数の端子部から内側に向かって伸びた半導体素子搭載用のリード部を有することを特徴とする請求項5記載の回路部材

【請求項8】 外部接続端子部の表面に金めっき部が形成されていることを特徴とする請求項5記載の回路部材

【請求項9】 位置合わせ用マークが少なくとも回路部材の一側に配列した端子部の封止樹脂から露出する部分に一直線状になるように形成されていることを特徴とする請求項5から請求項8に記載の回路部材。

【請求項10】 回路部材の金属素材の両面に感光性材料によるレジスト膜を設けてパターン形成する工程と、

パターン形成した金属素材の端子部となる露出部の所定部分に、半導体装置を基板に実装する際の位置合わせ用マークを、各端子部に共通の直線を形成しかつ外部端子部位置に対応させて、めっき法にて設ける工程と、金属素材の露出部の他の部分をエッチングして回路部材の外形加工をする工程と、により位置合わせ用マークを有する回路部材を作製することを特徴とする回路部材の製造方法。

【請求項11】 位置合わせ用マークを銀めっきにより 設けることを特徴とする請求項10記載の回路部材の製 造方法。

【請求項12】 回路部材の外形加工後に、端子部の外部端子部となる部分に金めっきを行うことを特徴とする請求項10および請求項11記載の回路部材の製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、樹脂封止型半導体 装置およびそれに使用する回路部材等に関する。詳しく は半導体装置の樹脂封止された領域の外側に回路基板に 位置合わせする際に使用する位置合わせ用マークがめっ き法にて形成されていることを特徴とする樹脂封止型半 導体装置とそれに用いられる回路部材等に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体装置は、高集積化、小型化 技術の進歩と電子機器の高性能化と軽薄短小化の傾向 (時流)から、LSIのASICに代表されるように、 ますます高集積かつ高機能化されてきている。これに伴 い、リードフレームを用いた封止型の半導体装置プラス チックパッケージにおいても、その開発傾向がSOJ (Small Outline J-Leaded P ackage) のような表面実装型のパッケージを経 T. TSOP (Thin Small Outline Package)の開発による薄型化を主軸としたパ ッケージの小型化へ、さらにはパッケージ内部の3次元 によるチップ収納効率向上を目的としたLOC(Lea d On Chip) の構造へと進展してきた。しか し、樹脂封止型半導体装置パッケージには、高集積化、 高機能化とともに、さらに一層の多ピン化、薄型化、小 40 型化が求められており、上記従来のパッケージにおいて もチップ外周部分のリードの引き回しがあるため、パッ ケージの小型化に限界が見えてきた。

【0003】本願発明者らは、かかる要請に応えるべく、特願平9-97885号、特願平9-201001号(特開平10-335566号公報)において、リードフレームを用いたエリアアレイ型の樹脂封止型半導体装置およびそれに用いる回路部材等を提案している。しかしながら、当該出願にかかる半導体装置は、半導体装置をマザーボード(基板)に実装する際に、外部端子電 をが表面からは視認できない半導体装置裏面に形成され

ているため、ボード側の端子と、半導体装置の外部端子 電極を、相対的に位置合わせすることがきわめて困難で・ あるという問題がある。

【0004】ここで、本発明の理解の容易のため、上記 特開平10-335566号公報に開示される樹脂封止 型半導体装置、回路部材について説明する。 図5は、上 記先行技術における樹脂封止型半導体装置の例を示す。 図5(A)はその第1の例の概略断面図であり、100 は樹脂封止型半導体装置である。半導体素子110はダ イアタッチ材115を介してダイパッド120に搭載さ れている。複数個の端子部130が半導体素子の両側辺 に沿って配列されており、各端子部130の上面は内部 端子部132となっており、銀めっきを施して良好な導 通性が確保されている。 当該銀めっき部160はワイヤ 140により半導体素子の端子(パッド)111に接続 する。端子部130の下面は外部端子部となっていて、 回路基板(マザーボード)に実装する際の接続端子とな る。半導体素子110とワイヤ結線部および端子部13 0の側辺を除く部分は封止用樹脂150により樹脂封止 内部を透視した斜視図である。模式的な図であり数個の 端子部130が図示されるのみであるが、実際には数十 個の端子部が配列されることが多い。図のように複数個 の端子部130が半導体素子110の両側辺に沿って配 列しており、半導体素子の端子 (パッド) 111と内部 端子部の銀めっき部分とがワイヤ140によりボンディ ングされている。図5(C)は、第2の例の概略断面図 である。この場合は半導体装置100Aは第1の例の半 導体装置100の外部に露出した外部端子部の面134 Aに半田からなる外部電極170を設けたものであり、 回路基板に実装する際には、半田を溶解、固化して外部 端子部134が外部回路と電気的に接続される。

【0005】図6は、上記先行技術における樹脂封止型 半導体装置の他の例を示す。図6(A)は、その第3の 例の概略断面図であり、200は樹脂封止型半導体装置 である。半導体素子210はダイアタッチ材215を介 してリード225に搭載されている点を除けば、第1の 例と同様である。図6(B)は、図6(A)の半導体装 置の内部を透視した斜視図である。模式的な図であるこ ド225上にダイアタッチ材215により搭載されてい る。図6(C)は、第4の例の概略断面図である。この 場合は半導体装置200Aは第3の例の半導体装置20 0の外部に露出した外部端子部の面234Aに半田から なる外部電極270を設けたものであり、第2の例の半 導体装置と同様である。

【0006】図7、図8は、上記先行技術における樹脂 封止型半導体装置に使用する回路部材の例を示す図であ る。図7の回路部材300は、前記した第1の例および

この場合は、図7 (A)のように半導体素子を搭載する ダイパッド320を有し、その両側辺に配列した複数個 の端子部330を有し、それらのそれぞれが外枠部37 0に連結して一体の回路部材を形成している。半導体装 置を製造する場合は樹脂モールド後、図中の点線枠の位 置で切断して単位の半導体装置とする。従って、352 は外枠との接続リードとなる部分である。図7(B) は、図7(A)のC1-C2線に沿った回路部材300 の断面を示す図であるが、一般的にはエッチング特性か ら図7(C)の断面形状となるのが通例である。この場 合は、ダイパッド320は端子部330より薄肉に形成 されているが特にそれに限られるものではない。端子部 は内部端子部332と外部端子部334とから構成され ている。図8の回路部材305は、前記した第3の例お よび第4の例の半導体装置の作製に用いられるものであ る.この場合は、図8(A)のように半導体素子を搭載 するダイパッドを有さず、その両側辺に配列した複数個 の端子部330から内側に向かって伸びたリード325 上に半導体素子を搭載することになる。図8(B)は、 されている。図5 (B)は、図5 (A)の半導体装置の 20 図8 (A)のC3-C4線に沿った回路部材305の断 面を示す図であるが、一般的にはエッチング特性から図 8(C)の断面形状となるのが通例である。その他の内 容は図7の場合と同様である。

> 【0007】しかし、上記先行技術(特開平10-33 5566号公報)のような樹脂封止型半導体装置をマザ ーポードに実装する場合、半導体装置の外縁は、モール ド封止時の位置ずれ、即ち治具孔の径や位置の公差の分 だけ、ばらつくのが現状であるため、半導体装置の外縁 を用いて、外部電極の微細なピッチのエリアアレイ型の 半導体装置を実装することは著るしく困難であり、ハー フミラーを使用して位置合わせする等の特殊な実装技術 が必要となっていた。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、樹脂封 止型半導体装置パッケージには、高集積化、高機能化と ともに更に一層の多ピン化、薄型化、小型化が求められ ている。本発明はこのような状況のもと、半導体装置の 回路基板への実装面積を低減でき、なおかつ、マザーボ ードに実装する際も、半導体装置の外部電極と、マザー とも図5(B)と同様である。半導体素子210はリー 40 ボード側の電極との相対的な位置合わせが容易にできる 樹脂封止型半導体装置とこれに用いられる回路部材等を 提供すべく上記先行技術を改良してなされたものであ る.

[0009]

【課題を解決するための手段】すなわち、上記課題を解 決するための本発明の半導体装置は、半導体素子の端子 と電気的に結線するための内部端子部と、外部回路への 接続のための外部端子部とがその表裏に相対するように 一体的に設けられた複数個の端子部を、内部端子部同士 第2の例の半導体装置の作製に用いられるものである。 50 と外部端子部同士が略同一平面内にあって配列するよう

10

20

に、それぞれ互いに電気的に独立して配置し、且つ端子 部の内部端子部と半導体素子の端子とを電気的に接続 し、端子部の一部を外部に露出して樹脂封止した半導体 装置において、外部端子部と表裏の関係で相対する内部 端子部表面の、樹脂封止される領域の外側の露出部に、 位置合わせ用マークがめっき法にて形成されていること を特徴とする樹脂封止型半導体装置、にある。かかる半 導体装置であるため、基板への実装を容易確実に行うこ とができる。

【0010】上記半導体装置において、半導体素子を、 端子部とは電気的に独立したダイバッド上に搭載するこ とができ、あるいは半導体素子が、複数の端子部から半 導体装置の内側に向かって伸びたリード上に搭載される ようにすることもできる。また、位置合わせ用マークが 少なくとも半導体素子の一側に配列した端子部の封止樹 脂から露出した部分に一直線状になるように形成するこ とができる。

【0011】上記課題を解決するための本発明の回路部 材は、エッチングにより外形加工された、半導体索子の 端子と電気的に結線するための内部端子部と、外部回路 への接続のための外部端子部とが、その表裏に相対する ように一体的に設けられた端子部を、略一平面内に複数 個、それぞれ互いに独立して配置し、各端子部が接続リ ードを介して、全体を保持する外枠部に一体に連結して いる回路部材において、外部端子部と表裏の関係で相対 する端子部表面の、樹脂封止される領域の外側に、位置 合わせ用マークがめっき法にて形成されていることを特 徴とする回路部材、にある。かかる回路部材であるため 位置合わせ容易な半導体装置の製造に利用できる。

【0012】上記において、回路部材が半導体素子搭載 30 用のダイパッドを有し、かつダイパッドが、吊りバーを 介して、全体を保持する外枠部に一体連結しているよう にすることができ、また回路部材がダイパッドを有さ ず、かつ複数の端子部から内側に向かって伸びた半導体 素子搭載用のリード部を有するようにすることもでき る. 外部接続端子部の表面に金めっき部が形成されてい れば半導体装置作製の際の処理を排除することができ、 位置合わせ用マークが少なくとも回路部材の一側に配列 した端子部の封止樹脂から露出する部分に一直線状にな るように形成することは位置合わせを確実にするために 40 好ましい。

【0013】上記課題を解決するための本発明の回路部 材の製造方法は、回路部材の金属素材の両面に感光性材 料によるレジスト膜を設けてパターン形成する工程と、 パターン形成した金属素材の端子部となる露出部の所定 部分に、半導体装置を基板に実装する際の位置合わせ用 マークを、各端子部に共通の直線を形成しかつ外部端子 部位置に対応させて、めっき法にて設ける工程と、金属 素材の露出部の他の部分をエッチングして回路部材の外

る回路部材を作製することを特徴とする回路部材の製造 方法、にある。かかる製造方法であるため位置合わせ用 マークを有する回路部材を工程を増やさずに製造でき

6

【0014】上記回路部材の製造方法において、位置合 わせ用マークを銀めっきにより設けることができ、回路 部材の外形加工後に、端子部の外部端子部となる部分に 金めっきを行うこともできる。この場合は半導体装置作 製の際、端子部を改めて処理する必要がなくなる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の樹脂封 止型半導体装置を示す図である。図1 (A)はその概略 断面図、図1(B)は、半導体索子110と端子部13 0を透視して見た場合の概略平面図である。図1(A) は、図1(B)のおおよそA1-A2線に沿う断面を示 すことになる。なお、図1 (B) の端子数は図示の簡略 化のため省略した数となっており、実際の数は数十本に なることは前記のとおりである。図1の半導体装置10 0は、前記した先行技術における第1の例の樹脂封止型 半導体装置100と同様のものであって、半導体素子1 10は、ダイアタッチ材115によりダイパッド120 に搭載され、端子(パッド)111と端子部130の銀 めっき部160とが金ワイヤ140によりボンディング されている。本発明の樹脂封止型半導体装置の特徴は、 端子部の銀めっき部に隣接して位置合わせ用マーク18 0が内部端子部132表面に形成されていることにあ る。該位置合わせ用マーク180は外部端子部の直上で あっても良く、図1のように水平距離において所定間隔 離れている場合であってよいが、外部端子列に対して一 定の間隔を置いた直線状になるようにすることが必要と なる。さらに本発明の樹脂封止型半導体装置の好ましい 実施形態では外部端子部に金めっき部134 Gが設けら れる。当該金めっき部は半導体装置作製の際、改めて表 面処理を施すことを避ける目的で回路部材製造の際に一 体的に形成されたものである。

【0016】図1(B)の平面図のように、矩形状の半 導体装置100の内側に点線で示した領域が封止用樹脂 150で樹脂モールドされている。位置合わせ用マーク 180は配列した多数の端子部130表面であって封止 用樹脂150の外縁に沿うように直線状に形成されてい る。 当該位置合わせ用マークは、ワイヤの接続部である 銀めっき部160と同時に銀めっき法により形成するの が工程的には簡易である。機械的位置合わせまたは目視 による視認を容易とするために、位置合わせ用マークは 幅0.1~1.0mm程度に形成するのが好ましく、外 部端子部と対応して直線状に形成して、位置合わせ用マ ークを半導体装置をマザーボードに実装する際の目印と することができる。樹脂封止の際の型枠もこの位置合わ 形加工をする工程と、により位置合わせ用マークを有す 50 せ用マークの内側に位置するように設定されることにな る.

【0017】図1では、ダイパッド120付きの回路部 材を使用した半導体装置の例を図示しているが、このよ うな半導体装置はこの例に限らず、例えば、先行技術に おいて例示した図6のように、リード225上に半導体 素子210を搭載する場合であってもよい。なお、図1 に示す例においては、外部端子部を、半導体素子の端子 部 (パッド部) に沿い2列に配列してあるが、半導体素 子の端子の位置をその四辺に沿い二次元的に配置し、か つ、端子部を該半導体索子の外側に半導体索子の四辺に 10 沿うように二次元的に配列することにより、一層の多ピ ン化にも対応できる。この場合は、位置合わせ用マーク も四辺に沿う直線状に形成することになる。このような 半導体装置を回路基板に実装する際は、接続端子を基準 として基板側にも描いた罫書き線等に位置合わせ用マー クの線を目視または機械的に合致させることにより、前 記した特殊な技術を用いることもなく簡単に回路基板に 実装することができる.

【0018】本発明の樹脂封止型半導体装置は、上記のように内部端子部と外部端子部とが表裏の位置関係にあ 20って横方向の広がりを生じない構成とされていることにより、半導体装置パッケージサイズにおけるチップ占有率を上げ、半導体装置の小型化に対応できる。すなわち、半導体装置の回路基板への実装面積を低減し、回路基板への実装密度の向上を可能としている。また、端子部を二次元的に複数行、複数列設けることにより、従来のTSOP等の小型パッケージに困難であったさらなる多ピン化の実現を可能としている。さらにまた、本発明の半導体装置の顕著な特徴は、上記位置合わせ用マークによりかかる構成の半導体装置をマザーボード(回路基 30板)に効率的に装着することができる点にある。

【0019】図2は、本発明の樹脂封止型半導体装置に 用いられる回路部材を示す図であり、図2(A)は、そ の概略断面図、図2(B)は、その概略平面図を示して いる。

図2(A)は、

図2(B)の

B1-B2線に

沿う 断面を示すことになる。図3は、回路部材が短冊状に連 接して形成されたリードフレームを示す。 図2のよう に、本発明の回路部材300は外部端子部334、内部 端子部332からなる端子部330と外枠部370に吊 りバー395を介して保持されるダイパッド320とか 40 らなる。端子部330はダイバッドの両辺に沿って形成 された直線状の配列から構成されている。端子部330 表面にはワイヤ接続部となる銀めっき部360に隣接し て本発明の特徴である位置合わせ用マーク380が直線 状に形成されている。この位置合わせ用マーク380 は、ダムバー350よりダイバッド側に位置するように されている。また、前記のように外部接続端子334の 表面には金めっき部334Gが形成されている。なお、 図2の場合はダイパッドを有する回路部材であるが、図

8 体装置に対応して図8のようなダイパッドを有しない回路部材305であってもよい。

【0020】図2(A)に示す矢印間(1U)が1単位の回路部材であり、樹脂モールド後はこの単位の回路部材のダムバー350の内側の部分で切断して単位の半導体装置となる。実際に回路部材300を製造する際は、図3のように数個の単位が連接した短冊状に形成されることが多い。治具孔390は、エッチングやめっき工程で板材を搬送したり処理する際に治具が使用する孔である。

【0021】図4は、本発明の回路部材の製造工程を示す図である。先ず、42合金(Ni42%:Fe合金)や銅合金等からなる、回路部材の素材である厚さ0.15~0.2mm程度の金属板材500を準備し、板材500の両面を脱脂等を行い良く洗浄処理した後、板材の両面にドライフィルムによる第1のレジスト510を熱圧をかけて貼着する(図4(A))。なお、ドライフィルムレジストの代わりに感光性レジストを使用してもよい。感光性レジストは特に限定されないが、重クロムよい。感光性レジストは特に限定されないが、重クロムといの感光性を持たせたカゼイン系のレジストや、オガ型のレジスト(東京応化工業株式会社製「PMER」等)を使用することができる。次いで、板材500の両面から所定のパターン版を用いてレジストの所定の部分のみに露光を行った後、現像処理し、第1のレジストパターン510Pを形成する(図4(B))。

【0022】次に、内部端子部332表面のワイヤを接 続する部分である銀めっき部360と位置合わせ用マー ク380となる部分に銀めっきを施す。銀めっきには所 定部分以外をマスクしてめっき液を噴射する方法が一般 的に行われる。銀めっきの厚みは自由に設定でき、薄く することにより使用する銀量を減らすことが可能である が、厚くすれば、ワイヤーボンディングをより確実なも のとすることができる。なお、銀めっきに代え、金めっ きやパラジウムめっきであってもよい (図4 (C))。 【0023】銀めっき後、レジストの開口部530から 露出した金属板材のエッチングを腐食液で行い回路部材 を作製する。この際、金属板材500の表裏のエッチン グ量を加減することにより薄肉部520の厚さを調整す ることができる。図4の場合、ダイパッド320の部分 は薄肉にしていないが当該部分を薄肉にしてもよい。通 常、腐食液としては塩化第二鉄水溶液を用い板材の両面 からスプレイエッチングにて行う(図4(D))。エッ チング後、レジストを剥離して基板の洗浄を行う(図4 (E)). 第1のレジストパターン510Pを剥離した 後、外部端子部表面に金めっき部334Gを形成するた めに第2のレジスト540を板材の両面に貼着する(図 4(F))。この場合もドライフィルムレジストによる ことができる。

図2の場合はダイパッドを有する回路部材であるが、図 【0024】その後、露光、現像処理して金めっき部の 6のようにリード225上に半導体案子を搭載する半導 50 金属板材のみを露出させる第2のレジストパターン54

OPを形成し、当該露出部分に金めっきを行う。金めっ きは銀めっきと同様にめっき液を噴射する方法等を採用 することができる。金めっき後、第2のレジストパター ンを剥離して洗浄し、回路部材300が完成する。外部 端子部の金めっきは、本発明の回路部材に必須不可欠の ものではないが、マザーボードの半田との接合を良好に するためには金めっきをしておくことが好ましい。これ により半導体装置作製の際、改めて回路部材に表面処理 を施す必要がなくなる。また、銅合金材を用いた場合 件が高まる。

【0025】本発明の回路部材は、上記のような構成と することにより、前記樹脂封止型半導体装置の製造を可 能とするものであるが、通常のリードフレームと同様に エッチング工程とめっき工程により製造することがで き、工程を増加させない利点がある。

[0026]

【実施例】 (実施例)以下、図2に示す回路部材の製造 を図4の工程に基づいて、半導体装置の製造を図1に基・ づいて、説明する。回路部材の素材には、厚み0.15 20 mmの42合金(Ni42%のFe合金)を使用した。 まず、第1のドライフィルムレジスト(日合モートン社 製「ラミナーGA」) 厚み; 1.0milを熱ロールを 使用して板材500の両面にラミネートした(図4

(A))。その後、所定のフォトマスクを用いて回路部 材の外形および銀めっき部と腐食部のパターンを形成し た後(図4(B))、めっき液を噴射する方法で銀めっ き部360と位置合わせ用マーク380に銀めっきを施 した。銀めっきの幅はいずれも0.5mm幅とし、めっ き厚は6µmとした。

【0027】銀めっき後、レジストの開口部530を腐 食液でエッチングを行い回路部材の外形を形成した。腐 食液として液温50°Cの塩化第二鉄水溶液を用い板材 の両面からスプレイエッチングする方法で行った(図4 (D))。その後、第2のドライフィルムレジスト(日 合モートン社製「ラミナーGA」) 厚み; 1. 0mil を熱ロールを使用し、エッチングした部材の両面にラミ ネートした(図4(F))。 ラミネート後、所定のフォ トマスクを用いて回路部材の外部端子部を露出させ、め っき液を噴射する方法で外部端子部に金めっきを施した 40 150 (図4(G))。 金めっきの厚みは、O. 5 μmとし た。第2のドライフィルムレジストパターンを剥離処理 して回路部材300が完成した。

【0028】完成した回路部材300のダイパッド12 0に半導体素子をダイアタッチ材を使用して固定して搭 載した後、半導体素子の端子と回路部材の内部端子部の 銀めっき部とを金ワイヤ140にて電気的に接続した。 回路部材の端子部の外部端子の金めっき部と位置合わせ 用マーク180が外部に露出するようにして樹脂封止 し、さらに回路部材の各接続リードを切断して外枠部を 50 234

10 除去して樹脂封止型半導体装置100を完成した(図1 (A)).

[0029]

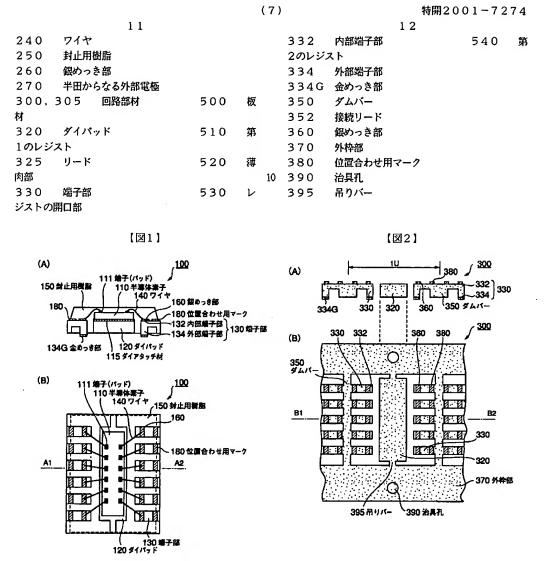
【発明の効果】本発明の樹脂封止型半導体装置は、高集 積化、高機能化が求められる状況のもと半導体装置の多 ピン化、薄型化、小型化を達成できるとともに、半導体 装置の回路基板への実装時において位置合わせを容易か つ確実にできる効果がある。また、本発明の回路部材 は、このような樹脂封止型半導体装置を容易に製造可能 は、金めっき前にニッケルめっきを施すと実装時の信頼 10 とするものであるが、通常のリードフレームの製造と同 様の工程で製造できる利点がある。

【図面の簡単な説明】

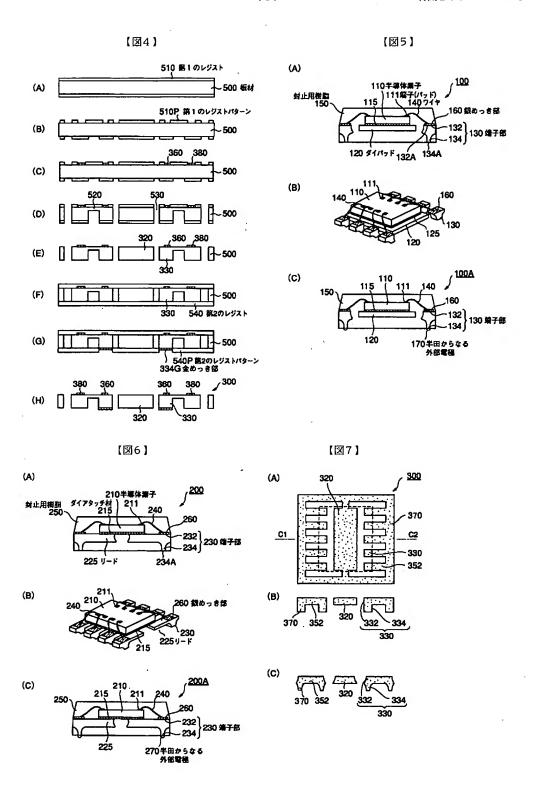
- 【図1】 本発明の樹脂封止型半導体装置を示す図であ
- 【図2】 本発明の樹脂封止型半導体装置に用いられる 回路部材を示す図である。
- 【図3】 回路部材が短冊状に連接して形成されたリー ドフレームを示す。
- 【図4】 本発明の回路部材の製造工程を示す図であ
- 【図5】 先行技術における樹脂封止型半導体装置の例 を示す図である。
- 【図6】 先行技術における樹脂封止型半導体装置の他 の例を示す図である。
- 【図7】 先行技術における樹脂封止型半導体装置に使 用する回路部材の例を示す図である。
- 【図8】 先行技術における樹脂封止型半導体装置に使 用する回路部材の他の例を示す図である。

【符号の説明】

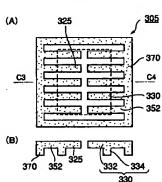
- 30 100, 100A 樹脂封止型半導体装置
 - 110 半導体素子
 - 111 端子 (パッド)
 - 115 ダイアタッチ材
 - 120 ダイパッド
 - 130 端子部
 - 132 内部端子部
 - 134 外部端子部
 - 134G 金メッキ部
 - 140 ワイヤ
 - 封止用樹脂
 - 160 銀めっき部
 - 180 位置合わせ用マーク
 - 200, 200A 樹脂封止型半導体装置
 - 半導体素子 210
 - 211 端子 (パッド)
 - 215 ダイアタッチ材
 - リード 225
 - 230 端子部
 - 232 内部端子部
- 外部端子部



350 390 370 外钟部









Previous Doc Next Doc Go to Doc# First Hit

Generate Collection

L1: Entry 13 of 13

File: DWPI

Jan 12, 2001

DERWENT-ACC-NO: 2001-175197

DERWENT-WEEK: 200118

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Resin-sealed semiconductor device e.g. ASIC, LSI <u>chips</u>, <u>has alignment marks</u> formed by plating on <u>external</u> terminal and exposed area of resin sealing, for alignment during mounting of chip on circuit board

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

DAINIPPON PRINTING CO LTD

NIPO

PRIORITY-DATA: 1999JP-0171748 (June 18, 1999)

Search Selected Search ALL Clear

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2001007274 A

January 12, 2001

009

H01L023/50

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP2001007274A

June 18, 1999

1999JP-0171748

INT-CL (IPC): $\underline{H01} \ \underline{L} \ \underline{23/12}; \ \underline{H01} \ \underline{L} \ \underline{23/50}$

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001007274A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The resin-sealed semiconductor device (100) has internal terminal (132) for connecting internal device (110). External terminals (134) are formed for connecting with external circuit. Alignment marks (180) are formed by plating method on the external terminal (134) and externally exposed area of sealing.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

- (a) Circuit unit used by lead frame;
- (b) Circuit unit manufacturing method

USE - Resin-sealed semiconductor device e.g. ASIC, LSI chips.

ADVANTAGE - Offers easier, simple and accurate alignment process, when mounting the chip on the circuit board. Enables high integration and size reduction of IC chip. Offers simple manufacturing process.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows the sectional view of the resin-sealed semiconductor device.

Semiconductor device 100

Internal device 110

Internal terminal 132

External terminal 134

Alignment mark 180

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/8

TITLE-TERMS: RESIN SEAL SEMICONDUCTOR DEVICE ASIC LSI CHIP ALIGN MARK FORMING PLATE

EXTERNAL TERMINAL EXPOSE AREA RESIN SEAL ALIGN MOUNT CHIP CIRCUIT BOARD

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D01;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-127079

Previous Doc Next Doc Go to Doc#